

USAF Testchart für hochauflösende Mikroskopie



High Resolution Microscopy Resolution Target, #37-539

Produkt #37-539 3-4 TAGE



1



€1.050,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€1.050,00

Stk. 5+

€997,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
10 x 10 x 1

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) w/Chrome deposit

Optische Dichte OD:
OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm

Aufbau: Stainless Steel, 75 x25 x 1.5mm, microscope slide format
Pattern: Pinholes Diameter: 4µm, 2µm, 1µm, 0.5µm, 0.25µm Line patterns: 59 groups, 7.5 - 3300 lp/mm Line Widths: 66.7µm - 0.152µm
Spektralbereich: 200 - 2000nm
Pattern Tolerance: 100nm/cm = 10 ⁻⁵

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen